# SAE AM Committee Spring Meeting





30名様限定参加費無料

シナジーフォーラム @ Nikon本社, 品川 2024 / 4 / 9 13:00 ~ 17:30

### **SAE\* 所属のAM** スペシャリストによる プレゼンテーションイベント (日本語同時通訳付き)

申し込みは3/29まで(先着) 予約はこちらをクリック

#### <u> 登壇者</u>



来崎 竹一執行役員 兼 アドバンストマニュファクチャリング事業部 事業部長株式会社ニコン



Melissa Orme
Vice President of
Additive
Manufacturing,
The Boeing Company



Senior Scientist Air Force Research Laboratory



Additive
Manufacturing Lead,
Raytheon
Technologies



Additive

Manufacturing

Fellow,

Lockheed Martin



Behrang Poorganji
Chief Technology
Officer,
Morf3D



Brian Baughman

Manufacturing

Chief Engineer,

Honeywell



Francisco Medina
Associate Professor
The University of
Texas at El Paso



Hamid Zarringhalam 執行役員 兼 Nikon Advanced Manufacturing Inc. CEO

株式会社ニコン



David Alexander
Senior Director of
Standards,
SAE International

METI

Ministry of Economy, Trade and Industry

## イベントスケジュール





予定時間	登壇者	プレゼンテーションタイトル
13:00~13:10	柴崎 祐一	開会の挨拶
13:10 <b>~</b> 13:25	METI	General Remarks
13:25 <b>~</b> 13:40	David Alexander	SAE Introduction
13:40~14:05	Melissa Orme	Additive Manufacturing in Industry 4.0: Impact on Productivity, Sustainability, and Workforce in Aerospace & Defense
14:05 <b>~</b> 14:30	Mark Benedict	The Need for Convergent Manufacturing
14:30~14:55	Travis Mayberry	Q3+ and Opportunities for the Additive Manufacturing Industry
14:55 <b>~</b> 15:10	休憩	休憩
15:10 <b>~</b> 15:35	Hector Sandoval	Advancing Additive Manufacturing
15:35~16:00	Behrang Poorganji	Materials Development and Qualification in Metal AM: Opportunities and Challenges
16:00 <b>~</b> 16:25	Brian Baughman	Industrializing Metal Additive at Honeywell Aerospace
16:25~16:50	Francisco Medina	The Additive Manufacturing Journey of the W.M. Keck Center for 3D Innovation at the University of Texas at El Paso with Research and Collaborations
16:50 <b>~</b> 16:55	Hamid Zarringhalam	Closing remarks
16:55 <b>~</b> 17:30	休憩	休憩
17:30~19:00	レセプション	夕食会



住所	108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟 2F受付	
アクセス	JR品川駅 港南口 改札より徒歩7分 京急品川駅 改札より徒歩8分	

## 問い合わせはこちらへ

☑ Inquiry.ADM@nikon.com